**S**



**IPC/CE/53/****1 prov.**

**ORIGINAL:** **inglés**

**FECHA: 16 de diciembre de 2021**

**Unión Particular para la Clasificación Internacional de Patentes**

**(Unión de la CIP)**

**Comité de Expertos**

**Quincuagésima tercera sesión**

**Ginebra, 24 y 25 de febrero de 2022**

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

*preparado por la secretaría*

1. Apertura de la sesión
2. Elección de la presidencia y de dos vicepresidencias
3. Aprobación del orden del día

Véase el presente documento.

1. Informe sobre marcha del programa de revisión de la CIP; formato de las futuras reuniones del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la CIP

Véase el proyecto [CE 462](https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE462).

1. Informe sobre la marcha de los programas de revisión de la CPC y el FI

Informes de la OEP y la USPTO sobre la CPC, y de la JPO sobre el FI.

1. Informe del Grupo de Especialistas en Tecnologías de Semiconductores (EGST)

Véanse los proyectos [CE 539](https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE539) y [CE 481](https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE481).

1. Uso de marcas en la CIP

Véanse los proyectos [CE 539](https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE539) y [M 815](https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/M815).

1. Enmiendas a la *Guía de la CIP* y otros documentos básicos de la CIP

Véanse los proyectos [CE 454](https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE454), [CE 455](https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE455) y [CE 539](https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE539).

1. Panorama general de IPCWLMS y cuestiones conexas

Véanse los proyectos [CE 492](https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE492) y [CE 539](https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE539).

1. Reclasificación de la CIP basada en la IA: posible sustitución de la “Transferencia por defecto”

Véase el proyecto [CE 539](https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE539).

1. Informe sobre los sistemas informáticos relacionados con la CIP

Ponencia a cargo de la Oficina Internacional.

1. Experiencias de las oficinas en la clasificación asistida por máquina (por ejemplo, basada en la IA)

Ponencias de las oficinas.

1. Marco de competencias técnicas para la clasificación de patentes

Véase el proyecto [CE 523](https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE523).

1. Clausura de la sesión

[Fin del documento]